บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอนุภาคนาโนไท เทเนียม ไดออกไซด์ด้วยเทคนิคฉีดพ่น ภายใต้สนามไฟฟ้า สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจึงขอ นำเสนอองค์ความรู้ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปนี้

2.1 สมบัติของสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂)

ไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็นสารกึ่งตัวนำซึ่งมีแถบช่องว่างพลังงาน 3.2 eV โดยแถบ ช่องว่างนี้จะขยายกว้างมากขึ้นเมื่อมีอนุภาคแสง (photons) ตกกระทบ ซึ่งจะส่งผลให้อิเล็กตรอนย้าย ตำแหน่งจากแถบวาเลนซ์ (valence band) ไปยังแถบการนำไฟฟ้า (conduction band) มีโครงสร้าง แบบเตตระโกนอล (tetragonal) ดังรูปที่ 2.1 ด้วยลักษณะโครงสร้างของผลึกทำให้มีลักษณะความ เป็นรูพรุนสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะโครงสร้างดังนี้ (ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์, 2555)



ร**ูปที่ 2.1** ลักษณะโครงสร้างผลึกของ TiO₂ (ก) โครงสร้างแบบเตตระโกนอล (ข)โครงสร้างแบบสามมิติ (ค) การเกาะตัวกันระหว่างธาตุไทเทเนียมกับออกซิเจน **ที่มา** (มหาวิทยาลัยโคโลราโด, 2555)

คุณสมบัติพื้นฐานของไท เทเนียมไดออกไซด์ในแต่ละรูปแบบดูได้จาก **ตารางที่ 2.1** และ ตารางที่ 2.2 ดังนี้

ปริมาณต่างๆ	ค่าปริมาณ
Lattice constant	a, b = 3.74 $\stackrel{0}{A}$
	$c = 9.39 \stackrel{0}{A}$
Structure	Tetragonal
Resistivity (25°C)	10 ¹² ohm.cm
Refractive Index	2.49 (anatase)
Density	3.84 g.cm ⁻³
Orientation plane	(101)

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติพื้นฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์

ที่มา (จิราภรณ์ ดำจันทร์, 2551)

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติของไทเทเนียมไดออกไซด์แต่ละรูปแบบโครงสร้าง

รูปแบบโครงสร้าง	สภาพเคลื่อนที่ได้(cm^2 /V \cdot s)	ช่วงแถบพลังงาน (eV)
Anatase	~10	3.2 (indirect)
Rutile	~1	3.0 (indirect)
Brookite	-	-

ที่มา (จิราภรณ์ ดำจันทร์, 2551)

2.2 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye – sensitized Solar Cells)

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยศาสตราจารย์ Michael Gratzel ที่ Laboratory for Photonics and Interfaces, Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1991 โดยเป็นเซลล์ไฟฟ้าจากพลังงาน แสง (photovoltaic cell) ที่เลียนแบบกระบวนการสังเคราะห์แสงในธรรมชาติ มีการใช้สีย้อมเป็นตัว ดูดกลืนพลังงานโฟตอนจากแสงอาทิตย์ เพื่อทำให้เกิดการกระตุ้นส่งอิเล็กตรอนไปอยู่ในสถานะกระตุ้น ที่พร้อมจะเคลื่อนที่ต่อไปยังสารกึ่งตัวนำกลุ่มไท เทเนียมไดออกไซด์ขนาดระดับนาโนที่โมเลกุลสีย้อม เกาะอยู่ หลังจากนั้นอิเล็กตรอนที่จะเคลื่อนไปยังขั้วอิเล็กโทรด (electrode) โปร่งแสงสู่วงจรภายนอก (load หรือ storage) ขณะเดียวกันจะเกิดกระบวนการรับอิเล็กตรอนคืนของสีย้อมจากสารละลายอิ เล็กโตรไลต์กลุ่ม I/I₃ ที่รับอิเล็กตรอนจากขั้วอิเล็กโทรดอีกด้านที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเคลือบอยู่โดยอาศัย ปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน หรือ รีดอกซ์ (redox) ดังรูปที่ 2.2



Photoanode



 องค์ประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงประกอบด้วยเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด (counter-electrode) ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาให้กับอิเล็กตรอน ที่มาจากภายนอกให้กลับเข้าสู่ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ (electrolyte solution) โดยที่เคาน์เตอร์อิเล็กโทรดต้องมีสมบัติคือ มีค่าการ นำไฟฟ้าที่ดี มีพื้นที่ผิวสัมผัสในการเกิดปฏิกิริยามาก และจะต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีด้วยวัสดุที่นิยม ใช้ทำเป็นเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดคือ แพลทตินัม (Pt) ชั้นเวิร์คกิ้ง (working) ซึ่งประกอบด้วยกระจกนำ ไฟฟ้า ชั้นสารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้ในที่นี้คือ ไททาเนียม (TiO₂) โมเลกุลสีย้อม (Dye) สีย้อมไวแสงที่ เหมาะสมในการใช้งานควรมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ เป็นโมเลกุลที่ดูดกลืนพลังงานโฟตอนของแสง ได้มากเป็นช่วงกว้าง ในช่วงความยาวคลื่นที่มีแสงตกลงมามาก ซึ่งสีย้อมที่ใช้ในที่นี้คือ N719 (สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะรูทิเนียม), N3 dicarboxylic acid หรือ สีย้อมที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ดอกอัญชัน ดอกดาวเรือง เปลือกมังคุด แต่คุณภาพต่ำกว่า N719 และ N3 สารอิเล็กโตรไลต์ทำหน้าที่ ในการรับและให้อิเล็กตรอนจากเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดโมเลกุลสีย้อมที่ทำงานภายในวงจร โดยในที่นี้ใช้ สารไอโอดีน (I) เป็นสารอิเล็กโตรไลต์ และกระจกนำไฟฟ้า (transparent conductive oxide) ทำ จากดีบุกออกไซด์ผสมสารฟลูออไรด์ (SnO₂ : F) หรือ FTO มีความโปร่งใสและนำไฟฟ้าที่ดี

หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เมื่อแสงตกกระทบเซลล์ 2. แสงอาทิตย์ โมเลกุลสีย้อมไวแสงที่เกาะบนผิวของอนุภาคโลหะออกไซด์ (ตัวอย่างเช่น TiO₂) จะ ดูดกลืนพลังงานโฟตอนของแสง ($h\nu$) แล้วอิเล็กตรอนที่อยู่ในสภาวะพื้น (ground state, S₀) จะถูก เร้าให้ขึ้นไปอยู่ในสภาวะกระตุ้น (excited state, S*) ดังสมการดูดกลืนแสง (2.1) จากนั้นอิเล็กตรอน ในสภาวะกระตุ้นจะถูกส่งผ่านไปที่แถบการนำไฟฟ้า (conduction band, cb) ของอนุภาคโลหะ ออกไซด์ดังสมการส่งผ่านอิเล็กตรอน (2.2) แล้วอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านจากสารกึ่งตัวนำโลหะ ออกไซด์ไปยังขั้วแอโนดแล้วออกสู่วงจรภายนอกเซลล์กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ใน ้วงจรภายนอกเซลล์จากนั้นอิเล็กตรอนจะวิ่งกลับเข้าสู่เซลล์ที่ขั้วแคโทดที่ขั้วนี้สารอิเล็กโตรไลด์ (ตัวอย่างเช่น ไอโอไดด์/ไตรโอไดด์) จะเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์โดยให้อิเล็กตรอนกับสีย้อมไวแสงที่สูญเสีย ี้ อิเล็กตรอน (S⁺) ทำให้โมเลกุลสี่ย้อมกลับสู่สถานะพื้น (S₀) ดังสมการ (2.3) ในขณะเดียวกันสาร อิเล็กโตรไลต์จะรับอิเล็กตรอนจากขั้วแคโทด (ตัวอย่างเช่นโลหะแพลทตินัม Pt) ดังสมการ (2.4) แต่ใน กระบวนการก็อาจมีปฏิกิริยาที่ให้ผลเชิงลบประกอบด้วยการรวมกันใหม่ของอิเล็กตรอนที่กำลังเข้าสู่ แถบการนำไฟฟ้าของอนุภาคโลหะออกไซด์กับสีย้อมไวแสงที่สูญเสียอิเล็กตรอนไปทำให้สีย้อมไวแสง กลับสู่สภาวะพื้นโดยไม่มีอิเล็กตรอนออกไปนอกเซลล์จึงไม่เกิดกระแสไฟฟ้า ดังสมการ (2.5) และการ พบกันของอิเล็กตรอนที่กำลังเข้าสู่แถบการนำไฟฟ้าของอนุภาคโลหะออกไซด์กับสารอิเล็กโตรไลต์ทำ ให้สูญเสียอิเล็กตรอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ดังสมการ (2.6)

$$\text{TiO}_2|S_0 + h\nu \longrightarrow \text{TiO}_2|S$$
(2.1)

$$TiO_2|S^* \longrightarrow TiO_2|S^+ + e_{(cb)}$$
(2.2)

$$TiO_2|S^+ + 3/2| \longrightarrow TiO_2|S_0 + 1/2|_3$$
(2.3)

 $|_{3} + 2e_{(Pt)} \longrightarrow 3|$ (2.4)

$$TiO_2|S^+ + e_{(cb)} \longrightarrow TiO_2|S_0 \qquad (2.5)$$

-	-	-	
I_3	+ 2e (cb) -	→3I	 (2.6)

การวิจัยและพัฒนาของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC)ใน DSSC ที่ใช้
 อนุภาคนาโนเป็นขั้วรับแสงนั้นเมื่ออิเล็กตรอนได้รับการกระตุ้นจากแสงจะวิ่งไปยังอนุภาคนาโนอื่นๆ
 เพื่อเคลื่อนไปยังขั้วไฟฟ้าของเซลล์แต่ระหว่างการเคลื่อนที่นั้นจะทำให้เกิดการสูญเสียของอิเล็กตรอน
 ขึ้นที่รอยต่อระหว่างผลึกของอนุภาคนาโนการใช้วัสดุนาโนที่เติบโตใน 1 มิติมาแทนอนุภาคนาโนใน
 เซลล์แสงอาทิตย์แบบนี้จะทำให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ผ่านวัสดุนาโนได้ดีและง่ายขึ้นซึ่งคาดว่าจะ
 ทำให้ประสิทธิภาพของ DSSC นั้นดีขึ้น

นอกจากนั้นยังมีแนวทางวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความทนทานและอายุการ ใช้งานของ DSSC ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาขั้วไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงการพัฒนาอนุภาคโลหะออกไซด์ ที่ส่งผ่านอิเล็กตรอนได้ดีและมีพื้นที่ผิวมากการพัฒนาสีย้อมไวแสงที่ดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้นการพัฒนาสารอิเล็กโตรไลต์ที่ไม่ใช่ของเหลวเพื่อให้มีความเสถียรต่อการ ใช้งานและการพัฒนาระบบการประกบเซลล์ (sealing) เพื่อยืดอายุการใช้งานของเซลล์เป็นต้น

4. ข้อดีและข้อเสียของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบ ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (photo electrochemical system) สามารถพัฒนา ประสิทธิภาพได้หลายชั้น เช่น ชั้น counter electrode และชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) อีกทั้ง วัสดุที่ใช้ในการเคลือบมีราคาถูก และกระบวนการสร้างไม่ซับซ้อน ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ในขณะที่มีความเข้มแสงต่ำแต่ข้อเสียคือ ประสิทธิภาพการเปลี่ยน พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ายังต่ำมีการเสื่อมประสิทธิภาพเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดนี้ก็ยังเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาหรือวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพต่อไป

2.3 การวัดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

จากวงจรการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงอาศัยการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นว่าหากมีการสร้างอิเล็กตรอนบนขั้วเวิร์คกิ้งอิเล็กโทรดจำนวนมากก็จะทำให้มี กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า จะแปรผันตามจำนวนอิเล็กตรอนหรือจำนวนโมเลกุลของเม็ดสีย้อมไวแสงนั่นเอง เราจึงสามารถทดสอบประสิทธิภาพของ DSSC ได้ด้วยวิธีการหาความเข้มของโมเลกุลสีย้อมได้เช่นกัน 1. การวัดค่าความเข้มของสารสีย้อมไวแสงด้วยเครื่องมือ UV-Vis spectrophoto meter ใช้หลักการดูดกลืนแสงของสารประกอบในช่วงความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร หรือครอบคลุม สเปกตรัมในช่วง UV และ Visibleอิเล็กตรอนในโมเลกุลจะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนระดับพลังงาน การรับ พลังงานของธาตุหรือโมเลกุลแต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะเคมี ทำให้สเปกตรัมการ ดูดกลืนแสงของสารประกอบมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งใช้เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์

2. การวัดประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่อง IV Tester การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากค่า Air Mass, AM ซึ่งมีค่าเท่ากับ cos ($\theta_{_{_{2}}}$) โดยที่ $\theta_{_{_{2}}}$ หรือมุม zenith คือมุมที่กระทำกับเส้นตั้งฉากจากดวงอาทิตย์ มายังโลก ค่า AM จะมีค่ามากที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ทำมุม 0 องศากับพื้นโลกและเนื่องจากการสร้าง กระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ จะขึ้นความเข้มรังสีของแสงที่นำมาทดสอบ ดังนั้น American Society for Testing and Materials (ASTM) จึงได้กำหนดค่า AM ขึ้นเพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐาน สำหรับทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์คือ AM 1.5 ที่มุม zenith ดังรูปที่ 2.3 แผนภาพ แสดง Calibration Curve = 48.2 °ซึ่งเทียบได้กับค่าความเข้มรังสีของแสงหรือไฟฟ้าที่ตกกระทบบน พื้นที่ของเซลล์แสงอาทิตย์ มีค่าเท่ากับ 1,000 W/cm²หรือ 100 mW/cm² มาตรฐานในการบอก ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์เรียกว่าค่าประสิทธิภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์ (η) โดยคิดเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ นิยามจากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เซลล์แสงอาทิตย์ (P_{in}) คูณด้วย 100 เปอร์เซ็นต์

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{in}} \times 100\%$$
 (2.7)

$$\eta = \frac{I_{\max} V_{\max}}{P_{in}} \times 100\% \tag{2.8}$$

เมื่อ I_{max} คือ ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด V_{max} คือ ค่าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดสำหรับในโปรแกรม การคำนวณจะมีการกำหนดค่าฟิลด์แฟกเตอร์ (Fill Factor, FF) โดยนิยามจากพื้นที่ใต้กราฟ ลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์โดย I_{max}V_{max} คือ พื้นที่ใต้กราฟที่มากที่สุดที่พลอต ระหว่าง I_{sc}V_{oc} ที่มากที่สุด

$$FF = \frac{I_{\max}V_{\max}}{I_{sc}V_{oc}} \times 100\%$$
(2.9)

เมื่อ I_{sc} คือ ค่ากระแสไฟฟ้าวงจรปิด และ V_{oc} คือ ค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด ดังสมการ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานในการบอกความสามารถในการผลิต กระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\eta = \frac{I_{sc}V_{oc}}{P_{in}} \times 100\%$$
 (2.10)

ดังนั้นเซลล์แสงอาทิตย์อุดมคติ คือ เซลล์ที่ไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะมีประสิทธิภาพของ เซลล์เป็น 100% กล่าวคือกำลังไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตได้จะเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้เซลล์หรือเซลล์ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงที่ตกกระทบบนเซลล์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่มีการสูญเสีย พลังงาน (กมลพรรณ ชุมพล, 2555)



รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่แสงอาทิตย์กระทำกับเส้นตั้งฉากที่ผิวโลกกับค่ามวลอากาศ **ที่มา** (กมลพรรณ ชุมพล, 2555)



รูปที่ 2.4 กราฟลักษณะเฉพาะของกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (I-V curve) ของเซลล์แสงอาทิตย์ **ที่มา** (กมลพรรณ ชุมพล, 2555)

2.4 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy : SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy : SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงสุดประมาณ 10 นาโนเมตร การเตรียมตัวอย่าง เพื่อที่จะดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดนี้ไม่จำเป็นที่ตัวอย่างจะต้องมีขนาดบาง เท่ากัน การสร้างภาพทำได้โดยการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากพื้นผิวหน้าของตัวอย่างที่ทำการ สำรวจ ซึ่งภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดนี้จะเป็นภาพลักษณะของ 3 มิติ ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจึงถูกนำมาใช้ในการศึกษาสัณฐานและรายละเอียด ของลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์หน้าตัดของโลหะ และวัสดุ เป็นต้น



รูปที่ 2.5 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่มา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)

ส่วนประกอบพื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดทั่วไปประกอบด้วย โครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน โครงสร้างง่ายๆที่เห็นได้ชัดแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ รูปที่ 2.6 คือส่วนที่มี ลักษณะคล้ายปล่อง ภายในกลวงเรียกว่า colum และส่วนที่เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดเรียกว่า console unit ทั้ง 2 ส่วนนี้สามารถเห็นได้ชัดเพราะเป็นลักษณะภายนอกทั่วไปของ SEM จะขาดอย่าง ใดอย่างหนึ่งเสียมิได้เพราะ colum ยังประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่ให้กำเนิดอิเล็กตรอนแล้ว รวบรวมให้ส่องไปยังผิวของตัวอย่างที่ว่างอยู่ภายในช่องตัวอย่างซึ่งอยู่บริเวณฐานของ colum อุปกรณ์ ซึ่งรับสัญญาณที่เกิดขึ้นภายหลังอิเล็กตรอนกระทบตัวอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสมในบริเวณนี้ เช่นกันส่วนภายใน console unit ซึ่งแผงควบคุมระบบควบคุมไฟฟ้าระบบสุญญากาศและระบบ ถ่ายภาพนั้นประกอบด้วยชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดไว้เป็นระบบเช่นการควบคุมลำแสงอิเล็กตรอน ภายใน colum จำเป็นต้องใช้ปุ่มบังคับที่อยู่บนแผงควบคุมของ console unit นอกเหนือจาก colum และ console unit ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นยิ่งสำหรับ SEM แล้ว SEM ยังมีส่วนประกอบที่จำเป็น เช่นเดียวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) คือระบบทำสุญญากาศ (vacuum system) ระบบทำไฟฟ้าแรงสูง (high voltage generator) และระบบทำความเย็นโดยการหมุนเวียน น้ำเย็น (water cooling system) ซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้สามารถหารายละเอียดได้จากตำราหรือ หนังสือที่เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั่วไปเพื่อจะให้เข้าใจถึงระบบการทำงาน SEM รวมทั้ง การใช้และการบำรุง SEM ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจ SEM จำต้องศึกษาส่วนประกอบพื้นฐาน ต่างๆของ SEM ในรายละเอียดเพื่อให้ได้ทราบถึงทฤษฎีหรือเหตุผลของแต่ละส่วนที่จำเป็นสำหรับการ ใช้ SEM ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของเครื่อง SEM จะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนซึ่งทำหน้าที่ผลิต อิเล็กตรอนเพื่อป้อนให้กับระบบ โดยกลุ่มอิเล็กตรอนที่ได้จากแหล่งกำเนิดจะถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า จากนั้นกลุ่มอิเล็กตรอนจะผ่านเลนส์รวบรวมรังสี (condenser lens) เพื่อทำให้กลุ่มอิเล็กตรอน กลายเป็นลำอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถปรับให้ขนาดของลำอิเล็กตรอนใหญ่หรือเล็กได้ตามต้องการ หาก ต้องการภาพที่มีความคมชัดจะปรับให้ลำอิเล็กตรอนมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นลำอิเล็กตรอนจะถูกปรับ ระยะโฟกัสโดยเลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) ลงไปบนผิวขึ้นงานที่ต้องการศึกษาหลังจาก ลำอิเล็กตรอนถูกกราดลงบนชิ้นงานจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) ขึ้น ซึ่ง สัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึกและแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์และถูก นำไปสร้างเป็นภาพบนจอโทรทัศน์ต่อไปและสามารถบันทึกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์



ร**ูปที่ 2.6** โครงสร้างของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) **ที่มา** (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) ข้อดีของเครื่อง SEM เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง TEM คือ ภาพโครงสร้างที่เห็นจาก เครื่อง SEM จะเป็นภาพลักษณะ 3 มิติ ในขณะที่ภาพจากเครื่อง TEM จะให้ภาพลักษณะ 2 มิติ โดยผลจากการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จะแสดงได้ดัง รูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ก) พื้นผิวของอนุภาค TiO₂ที่ได้จากเครื่อง SEM (ข) อนุภาคของ TiO₂ภาคตัดขวางที่ได้จากเครื่อง SEM ที่มา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)

2.5 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD)

เครื่องตรวจวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ที่ไม่ ทำลายสารตัวอย่าง (non-destructive method) โดยใช้หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบ หน้าผลึกของสารตัวอย่างที่มุมต่างๆกัน ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล มาตรฐาน เพื่อระบุรายละเอียดองค์ประกอบของสารตัวอย่าง



รูปที่ 2.8 เครื่องตรวจวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) **ที่มา** (ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์, 2555)

หลักการและวิธีการวิเคราะห์ คือ วัสดุที่เป็นผลึกคือวัสดุที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมภายใน โครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งการจัดเรียงตัวของอะตอมภายในผลึกจะมีลักษณะเป็นระนาบเส้นตรง ขนานกัน ซึ่งแต่ละระนาบจะอยู่ห่างกันเป็นระยะ d แสดงดังรูปที่ 2.9 ซึ่งค่าระยะห่าง d จะมีค่า แตกต่างกันไปขึ้นกับธรรมชาติของผลึก



ระนาบ คือ แนวที่อะตอมเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงใน 2 มิติ หรือเป็นแผ่นตรงใน 3 มิติ ระนาบไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในแนวขนานกับแลตทิชถ้ามีแสงหรือรังสีตกกระทบกับผลึกที่เอียงอยู่ระนาบ ที่สะท้อนรังสีออกไปก็จะไม่ใช่ระนาบที่ขนานกับด้านยาวของแลตทิชถ้าความยาวของด้าน แลตทิชลูก บาศก์(cubic lattice)เท่ากับ a ระยะห่างระหว่างระนาบสองเส้นแรกในรูปข้างล่างนี้ (คู่ซ้ายสุด) ก็คือ a ระยะห่างระหว่างระนาบนี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย XRD เนื่องจากกราฟที่ได้จะ ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างระนาบ อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุแต่ละชนิด เนื่องจากวัสดุมี ความยาวของแลตทิชไม่เท่ากันและอะตอมเรียงตัวต่างๆ กันไปทำให้มีระยะห่างระหว่างระนาบไม่ เท่ากัน การใช้ดัชนีระนาบ miller indices นั้นเป็นการเรียกชื่อระนาบเพื่อความง่ายและสามารถ นำไปใช้คำนวณหาระยะทางระหว่างระนาบได้ด้วย โดยดัชนี miller indices นั้นจะเขียนเป็น (hkl) โดย h, k, l นั้นเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม การหา Miller indices ทำได้ดังนี้

1. หาจุดกำเนิด (origin)ของแกน x, y, z



รูปที่ 2.10 จุดกำเนิด (origin) ของแกน x, y, z ที่มา (จรัส บุณยธรรม, 2555)

 หาจุดตัดของระนาบกับแกน x, y, z โดยระนาบนี้จะต้องไม่ผ่านจุดกำเนิด (origin)ระนาบนี้จะตัดกับแกน x ที่ a และเนื่องจากขนานกับแกน y และ z จึงตัดกับแกน y, z ที่ ∞



ร**ูปที่ 2.11** จุดตัดของระนาบแกน x, y, z ที่มา (จรัส บุณยธรรม, 2555)

กำหนดเศษส่วนของความยาวของหน่วยเซลล์ (unit cell) ในรูปข้างบนนี้ หน่วยเซลล์มี
 ความยาว a ทุกด้าน เพราะเป็นคิวบิก (cubic) จุดที่ตัดแกน x จึงเป็น 1 เท่าของ a และ y, z ก็ยังคง
 เป็น ∞

4. กลับเศษเป็นส่วน (เอาไปหารหนึ่ง) 1/1 = 1 และ 1/∞ = 0

5. ทำให้เลขเป็นจำนวนเต็มน้อยที่สุดได้ 1 , 0, 0 จากจุดตัดแกน x, y, z เขียนในรูป (hkl) ระนาบนี้จึงเรียกว่าเป็นระนาบ (100)

ในปี ค.ศ. 1912 W.H. Bragg และ W.L. Bragg ได้เสนอแนวคิดว่าเมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบ ระนาบของอะตอมภายในผลึกที่มุมตกกระทบ (**θ**) รังสีเอกซ์บางส่วนจะเกิดการสะท้อนกลับ (หรือ เลี้ยวเบน) ที่มุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบ แสดงได้ดังรูปที่ 2.9 ซึ่งความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรต่างๆ ถูกเสนอในรูปสมการ ซึ่งสมการดังกล่าวเรียกว่า " Bragg 's Law "

$$2d\sin\theta = n\lambda \tag{2.11}$$

เมื่อ n = เลขจำนวนเต็ม, $\boldsymbol{\theta}$ = มุมตกกระทบ, $\boldsymbol{\lambda}$ = ความยาวคลื่น

การพิสูจน์กฎของแบรกส์ สามารถพิสูจน์ได้อย่างง่ายๆ จากรูปที่ 2.12 ให้รังสีตกกระทบทั้ง 2 ลำมีเฟสตรงกันทำมุม θ กับระนาบรังสีที่หนึ่งตกกระทบเข้ากับระนาบบนและสะท้อนออกมา ทำมุม θ กับระนาบส่วนรังสีที่สอง กระทบเข้ากับระนาบถัดไปและสะท้อนออกมาทำมุม θ กับระนาบ ที่สองโดยรังสีที่สองจะเคลื่อนที่เป็นระยะทางเพิ่มขึ้น AB + BC แทรกสอดกับคลื่นลำที่หนึ่ง ซึ่งคลื่นทั้งสองลำอาจจะแทรกสอดแบบเสริมหักล้างหรือแทรกสอดกันแบบไม่ตรงเฟสกันก็ได้แต่ถ้า จะให้มีการแทรกสอดแบบเสริมกันระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ขึ้นมานั้น จะต้องเท่ากับจำนวนเต็ม (n) คูณกับความยาวคลื่นดังสมการต่อไปนี้

สอดคล้องกับสมการที่ (2.11) ซึ่งก็คือกฎของแบรกส์นั่นเอง

รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของวัฏภาคที่เป็นผลึกจะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นกับการ จัดเรียงตัวของอะตอมภายในผลึก ดังนั้นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จึงสามารถใช้เป็นตัวบอกได้ว่า สารตัวอย่างนั้นประกอบด้วยวัฏภาคที่เป็นผลึกชนิดใดบ้าง ความกว้างของพีค (peak) การเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์เป็นผลเนื่องมาจากเครื่องมือและลักษณะทางกายภาพของสารตัวอย่าง ได้แก่ ความเครียด จุลภาค ข้อบกพร่องของผลึก และขนาดของตัวอย่าง ดังนั้นจึงสามารถคำนวณหาขนาดของผลึกและ ความเครียดจุลภาคจากความกว้างของพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ได้



รูปที่ 2.13 ตัวอย่างผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวัดแผ่นฟิล์มบางด้วย XRD **ที่มา** (nabond, 2555)

การหาขนาดของผลึกและปริมาณเฟส นำผงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ ต่างๆ มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray diffractrometer (XRD) เพื่อนำข้อมูลมาคำนวณหาขนาดของ ผลึกตามสมการของเซียเรอร์ (Scherer) ดังแสดงในสมการที่ 2.16 พร้อมทั้งคำนวณหาค่าปริมาณเฟส ดังสมการ 2.17 ถึง 2.19(วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2555)

$$d = \frac{0.9\lambda}{\beta\cos\theta_B} \tag{2.16}$$

เมื่อ D คือ ขนาดของผลึก

 λ คือ Wavelength of the x-ray radiation (CuK $\mathbf{\alpha}$ = 0.15406 nm)

eta คือ Angle width at half maximum height

 $\theta_{\scriptscriptstyle B}\,\vec{\rm A}_{\it D}$ diffraction angle of the centroid of the peak in degree

$$W_{a} = k_{a}A_{a}/(k_{a}A_{a} + A_{r} + k_{b}A_{b}) \qquad(2.17)$$
$$W_{r} = A_{r}/(k_{a}A_{a} + A_{r} + k_{b}A_{b}) \qquad(2.18)$$

$$W_{b} = k_{b}A_{b}/(k_{a}A_{a} + A_{r} + k_{b}A_{b})$$
(2.19)

เมื่อ W_a, W_rและ W_b คือ สัดส่วนน้ำหนักของเฟสอนาเทส รูไทล์และบลูไคต์ ตามลำดับ A_a, A_r และ A_b คือ ความเข้มของพีคอนาเทส (101) พีครูไทล์ (110) และพีคบลูไคต์ (121) ตามลำดับ ส่วนสัมประสิทธิ์ k_aและ k_bมีค่าเท่ากับ 0.886 และ 2.721 ตามลำดับ

2.6 การวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดผลึกผงจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

เมื่อขนาดเม็ดผลึกน้อยกว่า 100 นาโนเมตร จะพบว่า เมื่อมุมตกกระทบมีค่าใกล้ๆมุม แบรกส์ 2 Θ_B เพราะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างไม่สมบูรณ์ของรังสีเอกซ์ที่กระเจิง ผลที่ตามมาก็คือ ทำให้พีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ตำแหน่ง 2 Θ_B นั้นกว้างขึ้น (broaden) เมื่อเทียบกับกรณีที่เม็ดผลึกมี ขนาดใหญ่ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ผลขนาดเกรน (Grain size effect)

เมื่อรวมผลของผลขนาดเกรน และความเค้นที่มีต่อพีคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ขนาด ของเม็ดผลึก (D) จะสัมพันธ์กับความกว้างของพีคตามสมการ Bull

$$\frac{B\cos\theta}{\lambda} = \frac{1}{D} + 4(\Delta\varepsilon)\frac{\sin\theta}{\lambda} \qquad (2.20)$$

เมื่อ β เป็นความกว้างของพีค (FWHM) \mathcal{A} เป็นความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ และ $\Delta \varepsilon$ เป็นขนาด ความเครียดเฉลี่ย ซึ่งต้องนำมาคิดในกรณีที่มีผลของความเค้นไม่สม่ำเสมอต่อความกว้างของพีคด้วย โดยทั่วไปค่า β สามารถหาได้จาก Cullity (คู่มือการจัดการเรียนรู้การสอนฟิสิกส์สถานะของแข็ง ระดับบัณฑิตศึกษา, 2556)

สมการที่ใช้ในการหาขนาดของผลึก

โดยที่ β_m เป็น full width at half maximum (FWHM) ของพีคที่วัดได้ β_0 เป็น Full Width at Half Maximum (FWHM) ของพีคเนื่องจากเครื่องมือวัดซึ่งมักใช้ค่าจาก FWHM จากพีคที่ ตำแหน่งเดียวกัน แต่ได้จากสารตัวอย่างที่มีขนาดเม็ดผลึกใหญ่กว่า 1 μm ขึ้นไปให้สังเกตว่ากรณีที่ ขนาดของเม็ดผลึก (D) มีค่ามากๆ สมการ 2.20 จะลดรูปเป็นสมการ $\beta = 4 \tan \frac{2\theta}{2} (\Delta \varepsilon)$ หมายความว่า ไม่มีผลของผลขนาดเกรนนั่นเอง



2.7 เครื่อง UV-vis spectrophotometer

ร**ูปที่ 2.14** เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ที่มา (จินดาพร บุญวัฒนา, 2558: เว็บไซต์)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วง ultra violet (UV) และ Visible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm ส่วนใหญ่เป็น สารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ทั้งที่มีสีและไม่มีสี สารแต่ละชนิดจะดูดกลืนรังสี ในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันและปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสารนั้น การดูดกลืนแสงของสารต่างๆ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถวิเคราะห์ ได้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป็นเทคนิคที่ให้สภาพไวที่ดี และใช้กันอย่างแพร่หลาย ผลที่ได้จากการ วิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) และค่าความ ยาวคลื่น (wavelength) ซึ่งเรียกว่า สเปกตรัม (spectrum) ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) และค่าความยาวคลื่น (wavelength) **ที่มา** (จินดาพร บุญวัฒนา, 2558: เว็บไซต์)

2.8 ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง UV-vis spectrophotometer

 แหล่งกำเนิดแสง (light source) แหล่งกำเนิดรังสีเป็นส่วนที่ให้รังสีในช่วงความยาว คลื่นที่ต้องการออกมาอย่างต่อเนื่องและคงที่ รวมทั้งมีความเข้มแสงที่มากพอ หลอดกำเนิดรังสีมีหลาย ชนิดตามความยาวคลื่นรังสีที่เปล่งออกมา เช่น ช่วง UV จะใช้หลอด H2 and D2 lamp ให้ความยาว คลื่นอยู่ในย่าน 160-380 nm และช่วง visible ใช้หลอด tungsten/halogen ให้ความยาวคลื่นในช่วง 240-2,500 nm เป็นต้น

2. โมโนโครเมเตอร์ (monochromator) เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมแสงโดยจะทำให้แสงที่
 ออกมาจากต้นกำเนิดแสง ซึ่งเป็นพอลิโครเมติกให้เป็นแสงโมโนโครเมติก ซึ่งเป็นแถบแสงแคบๆ หรือมี
 ความยาวคลื่นเดียวใช้ฟิลเตอร์ปริซึมหรือเกรตติ้ง

 ภาชนะใส่สารตัวอย่าง (cell sample) เซลล์ที่ใช้บรรจุสารละลายตัวอย่าง บางครั้งอาจ เรียกว่า cuvettes ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่เซลล์ที่ทำด้วยแก้วจะใช้ได้เฉพาะช่วงวิสิเบิล เพราะแก้วจะ ดูดกลืนรังสึในช่วงยูวีได้ เซลล์ที่ทำด้วยซิลิกาและควอร์ต ซึ่งใช้ได้ทั้งช่วงยูวีและวิสิเบิล

 4. ตัวตรวจจับสัญญาณ (detector) ทำหน้าที่ในการวัดความเข้มของรังสีที่ถูกดูดกลืนโดย การแปลงพลังงานคลื่นรังสีเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดรังสีมีหลายชนิดที่นิยม ได้แก่ photomultiplier tube และเครื่องวัดแสงชนิดซิลิกอนไดโอด (silicon diode detector)



รูปที่ 2.16 องค์ประกอบของเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer **ที่มา** (จินดาพร บุญวัฒนา, 2558: เว็บไซต์)

2.9 เครื่องสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ที่ใช้โดยทั่วไป

 Single-Beam Spectrophotometer เมื่อลำรังสีออกจากแหล่งกำเนิดรังสีจะผ่าน เลนส์โมโนโครเมเตอร์ที่เป็น Grating ผ่านสารตัวอย่างแล้วจึงเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณ เนื่องจาก สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประเภทนี้ใช้ลำรังสีเพียงลำเดียวผ่านจากโมโนโครเมเตอร์ไปสู่สารละลายที่ ต้องการวัดลำรังสีนี้จะไปสู่อุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณเลย การวัดแต่ละครั้งจึงต้องใช้เซลล์ 2 เซลล์ ให้ลำ รังสีผ่านสลับกัน

2. Double-Beam Spectrophotometer ลำรังสีจะผ่านโมโนโครเมเตอร์ 2 ครั้งด้วยกัน ทำให้ได้ลำรังสีความยาวคลื่นเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและความละเอียดมากขึ้น เมื่อออกจาก Exit slit แล้ว ลำรังสีจะไปสู่อุปกรณ์ตัดลำรังสี (beam chopper) ก็จะสะท้อนไปผ่านสารตัวอย่าง ในขณะ เดี่ยวกันลำรังสีจะผ่านไปผ่านสารอ้างอิง ด้วยวิธีนี้ลำรังสีลำเดี่ยวที่ผ่านโมโนโครเมเตอร์จะถูกอุปกรณ์ ตัดลำรังสีแยกออกเป็นลำรังสีสองลำที่มีความเข้มเท่ากันตลอดเวลา เมื่อลำรังสีทั้งสองนี้ไปตกกระทบ phototube ความแตกต่างของความเข้มจะกลายเป็นสัญญาณส่งต่อไปยังอุปกรณ์บันทึกสัญญาณ ต่อไปในการใช้สเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลำรังสีคู่ (จินดาพรบุญวัฒนา, 2558: เว็บไซต์)



chart recorder

รูปที่ 2.17 Double beam spectrophotometer **ที่มา** (จินดาพร บุญวัฒนา, 2558: เว็บไซต์)

2.10 หลักการกระเจิงแสง

พิจารณาเฉพาะอนุภาคใดๆ โดยใช้หลักการกระเจิงแสงจะเห็นได้ว่าเมื่อแสงตกกระทบบน อนุภาคจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เชิงแสง ซึ่งจะประกอบด้วย การสะท้อนของแสง, การหักเหของแสง และการเลี้ยวเบนของแสง ดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 ปรากฏการณ์การกระเจิงแสงเมื่อตกกระทบบนอนุภาค ที่มา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักหอสมุด : เว็บไซต์) จากกฎการสูญเสียพลังงานสามารถอธิบายได้ตามสมการ (2.23)

โดยที่ Scattering คือ การกระเจิงของแสง Absorption คือ การดูดกลืนของแสง

โดยที่ Reflection คือ การสะท้อนของแสง Refraction คือ การหักเหของแสง Diffraction คือ การเลี้ยวเบนของแสง

กรณีการดูดกลืนของลำแสงมีประสิทธิภาพไม่เป็น 100% โฟตอนในลำแสงบางตัวอาจจะ ไม่ถูกสะท้อนหรือส่งผ่านออกมาจากวัตถุ ในบางกรณีการดูดกลืนอาจจะเข้าใกล้ 100% และมีโฟตอน บางส่วนถูกสะท้อนออกหลังกระทบวัตถุ และมีบางส่วนที่ส่งผ่านวัตถุออกมาหลังการหักเหของแสง

ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้จัดอยู่ภายใต้รูปแบบการกระเจิงแสงแบบเรย์ไลและไมย์ โดย มีค่า α เป็นตัวเลือกรูปแบบการกระเจิงแสงซึ่งมีขนาดของอนุภาคเป็นตัวกำหนดและผกผันกับค่า ความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบ ตามสมการ (2.25)

$$\alpha = \frac{\pi D}{\lambda} : D = 2r \tag{2.25}$$

เมื่อ D คือ ขนาดของอนุภาค หน่วยไมโครเมตร

- r คือ รัศมีของอนุภาค หน่วยไมโครเมตร
- λ คือ ค่าความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ หน่วยไมโครเมตร

โดยที่ lpha <<1 คือ รูปแบบของ Rayleigh Scattering Theory lpha pprox 1 คือ รูปแบบของ Mie Scattering Theory lpha >>1 คือ รูปแบบของ Geometric Scattering Theory

		$\alpha = \pi D$	$\lambda = 2\pi r/\lambda$	L			
Dimeter (D)	Radius (r)	Parameter (α)	Wavelegth (2	λ. = 0.488 μm)	Wavelegth (λ = 0.6328 μm	
0.001 µm	0.0005 μm		0.006		0.005		
0.002 µm	0.001 µm		0.013		0.010		
0.003 µm	0.0015 μm		0.019		0.015		
0.004 µm	0.002 μm		0.026		0.020		t
0.005 µm	0.0025 μm	(acc1)	0.032		0.025		4
0.007 µm	0.0035 μm	(α<<1)	0.045		0.035		
0.01 µm	0.005 µm		0.064		0.050		2
0.02 µm	0.01 µm		0.129		0.099		-
0.03 µm	0.015 µm		0.193		0.149		
0.1 µm	0.05 µm		0.643		0.496		
0.2 µm	0.1 µm	(α>>1)		1.287		1.000	
0.3 µm	0.15 µm			1.930		1.489	t
0.4 µm	0.2 µm			2.574		1.985	3
0.5 µm	0.25 μm			3.217		2.481	2
0.6 µm	0.3 µm			3.861		2.977	

ตารางที่ 2.3 การหาค่า α แสดงความสัมพันธ์ของอนุภาค (D) ที่ขนาด 0.1 ถึง 0.6 ไมโครเมตรกับ ความยาวคลื่น (λ) เท่ากับ 0.488 และ 0.6328 ไมโครเมตร

จากตารางที่ 2.3 เป็นการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ (α) ที่ขนาดอนุภาค D ตั้งแต่ 1 ถึง 0.6 ไมโครเมตร ใช้ λ เท่ากับ 0.488 และ 0.6328 ไมโครเมตร ซึ่งแสดงตัวอย่างการคำนวณค่า α = (3.14)(0.007x10⁻⁶)/(0.488x10⁻⁶) = 0.045 ซึ่งตกอยู่ในช่วง $\alpha <<1$ ที่เป็นการกระเจิงแสงรูปแบบ เรย์ไล และค่า α = (3.14)(0.4x10⁻⁶)/(0.6328x10⁻⁶) = 2.574 ซึ่งตกอยู่ในช่วง $\alpha >>1$ ที่เป็นการ กระเจิงแสงรูปแบบไมย์ จากการคำนวณดังกล่าวจึงสามารถอธิบายรูปแบบการกระเจิงแสงเพื่อนำไปสู่ การเลือกความยาวคลื่นของแสงและเลือกรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใช้กับระบบในงานวิจัยต่อไป

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Guan-Jun Yang (2007) การเคลือบชั้นไท เทเนียมไดออกไซด์ถูกเคลือบด้วยวิธีฉีดพ่น อย่างเร็ว ซึ่งใช้ผงของไท เทเนียมไดออกไซด์ชนิดอนาเทส และชินิดรูไทส์ ใช้ความเข้มข้นสารละลาย ของอนาเทส 55% ถึง 65% และใช้ชนิดรูไทล์ 35% ผลจากการปลูกไท เทนียมไดออกไซด์นำไป วิเคราะห์ดูพื้นผิว ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าพบว่าไท เทเนียมไดออกไซด์ชนิดอ นาเทสจะให้กระแสไฟฟ้าสูงกว่าไท เทเนียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ เป็นกระบวนการ สร้างเครื่องมือในการปลูกชั้นไท เทเนียมไดออกไซด์ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ต้นทุน ในการสร้างไม่สูง เหมาะสมสำหรับการปรับวิธีการเพื่อประยุกต์ทำงานวิจัยต่อไป Ji-Tae Hong (2010) การสร้างเครื่องมือเคลือบแบบฉีดพ่นชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไวสีย้อม เป็นระบบสเปรย์ไฟฟ้าสถิต (ESS) และทำการทดลองด้วยวิธีการเคลือบ ด้วยระบบ ESS ควบคุมการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าของระบบ (ESS) ตั้งแต่ 5-10 kV ซึ่ง เวลาที่ใช้ในการเคลือบแต่ละตัวอย่างคือ 2, 4, 6 และ 8 นาที อัตราการฉีดพ่นของหัวฉีดมีค่า 5 มิลลิลิตร/ ชั่วโมง และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของตังอย่างที่เคลือบด้วยกล้อง (CCD) นอกจากนี้ประสิทธิภาพของเซลล์จะสามารถพิจารณาได้จากกราฟ I-V curve พบว่าประสิทธิภาพของ เซลล์ที่ได้จากวิธีสเปรย์ไฟฟ้าสถิต คือ 3.9 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีสเปรย์ ธรรมดา ซึ่งได้เพียง 3.5 เปอร์เซ็นต์

Xue-Long He (2014) ได้ทำการเตรียมชั้นกระเจิงแสงไทเทเนียมไดออกไซต์ ที่มี ประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยความเย็นที่อุณหภูมิห้อง (RTCS) บนแผ่นรองรับพลาสติกที่โค้ง งอได้ เขาทำการเปรียบเทียบกับการฉีดพ่นแบบธรรมดาที่ไม่มีระบบสุญญากาศ ระบบฉีดพ่นด้วยความ เย็น พบว่าชั้นไทเทเนียมไดออกไซต์ที่ได้มีความคงทน สามารถกระเจิงแสงในชั้นดังกล่าวได้สูง ส่งผลให้ โมเลกุลของสารสีย้อมไวแสงดูดกลืนแสงได้มากกว่าแบบฉีดพ่นธรรมดา และสามารถเคลือบตามความ หนาที่ต้องการได้ด้วยวิธี RTCS โดยช่วงความหนาที่เหมาะสมคือ 10 ถึง 15 ไมโครเมตร สามารถ เปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 5.24 เปอร์เซ็นต์ มีการทดสอบบิด โค้งงอของเซลล์พบว่า ประสิทธิภาพยังคงสูงคงที่เนื่องจากความคงทนของการยึดเกาะชั้นกระเจิงแสงไทเทเนียมไดออกไซต์ ดังนั้นวิธี RTCS จึงเป็นวิธีที่น่าสนใจสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

Bing Hu. และ Baoshun Liu (2015) ได้ศึกษาทำการเตรียมอนุภาคทรงกลมไทเทเนียมได ออกไซต์ ที่มีรูพรุนสูงด้วยวิธีฉีดพ่นแบบไฟฟ้าและอบไอน้ำหลังการเคลือบชั้นไทเทเนียมไดออกไซต์ เพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง พบว่าอนุภาคที่เตรียมได้มีขนาดรูพรุนเฉลี่ย 600 นาโน เมตร มีลักษณะการกระจายแบบเกาส์เซียน (Gaussian) ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นชั้นกระเจิงแสง ในเซลล์แสงอาทิตย์เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูงสามารถดูดกลืนแสงได้มาก ทำให้ประสิทธิภาพเซลล์สูง ถึง 7.2 เปอร์เซ็นต์ สามารถดูดกลืนแสงมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงในช่วงความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์

Slamet Widodo, Goib Wirantoa และ Mirza Nur Hidayat (2015) ได้ทำการศึกษา การเคลือบท่อนาโนคาร์บอน (CNT) เพื่อเป็นขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว แสงด้วยวิธีการฉีดพ่น โดยทำการฉีดพ่นจำนวนรอบการฉีดพ่นพ่นที่แตกต่างกัน 5 15 25 และ 55 รอบ พบว่าชั้นนาโนคาร์บอนที่ได้มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กระดับนาโน ซึ่งจะทำให้เกิดรูพรุนหรือพื้นที่ ผิวสัมผัสมาก ส่งผลให้สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้จำนวนมาก ส่งผลให้มี ประสิทธิภาพสูงถึง 1.98 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการฉีดพ่น 55 รอบ

Shuqing Huang, และคณะ (2015) ได้ทำการศึกษาการเคลือบท่อนาโนคาร์บอน (CNT) เพื่อเป็นขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยวิธีการฉีดพ่น เปรียบเทียบกับ ขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์ที่ทำมาจากแพลทินัม พบว่าความต้านทานของขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์ที่เคลือบด้วยวิธี ฉีดพ่นนาโนคาร์บอน มีค่าต่ำได้ถึง 16 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร เทียบกับแพลทินัมซึ่งมีค่าความ ต้านทานเท่ากับ 3 โอห์มต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งถือได้ว่าใกล้เคียงมาก และนอกจากนี้ประสิทธิภาพที่ เกิดขึ้นพบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์ที่เคลือบด้วยวิธีฉีดพ่นนาโนคาร์บอนมี ประสิทธิภาพสูงถึง 4.18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกือบเท่ากับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า เคาน์เตอร์คือ 5.05 เปอร์เซ็นต์